

1st China RFID Benchmarking Test Forum & MOU Signing Ceremony

Theme: Outlook of RFID Benchmarking Tests and Standards in China

Date: 1st March 2008 (Saturday)

Venue: Padma and Hari Harilela Lecture Theater (LT - C)

Organizer: The Hong Kong University of Science and Technology

Time	Program
09:00 – 09:30	Guest Registration
09:30 – 09:35	Welcome Speech, by Prof. Tony EASTHAM, Vice-President for Research and Development
09:35 – 09:40	Speech, by Prof. Min TAN, Chief Scientist of National High Technology Research and Development Program (863 Program) Key Program
09:40 – 09:45	Speech, by Prof. C.J. TAN CEO, LSCM R&D Centre
09:45 – 09:50	Introduction to China RFID Benchmarking Test Consortium: Prof. Lionel NI, Department of Computer Science and Engineering, HKUST
09:50 – 10:10	MOU Signing Ceremony
10:10 – 10:20	Introduction of RFID Center: S.C CHEUNG, Department of Computer Science and Engineering, HKUST
10:20 – 10:30	Presentation by Junfang ZENG, Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
10:30 – 10:50	Coffee Break (Outside Padma and Hari Harilela Lecture Theater)
10:50 – 11:00	Presentation by Shufang LI, Beijing University of Posts and Telecommunications
11:10 – 11:20	Presentation by Wenfeng WANG, China Electronics Standardization Institute
11:20 – 11:30	Presentation by Minglei WANG, Shandong Institute of Standardization
11:30 – 11:40	Presentation by Hongli BIAN, China National Computer Products Quality Supervising Test Center
11:40 – 11:50	Presentation by Yanling WANG, Guang Dong RFID Technology Service Center
11:50 – 12:00	Presentation by Liwen GU, Bureau of Quality and Technology Supervision of Dong Guan City
12:00 – 13:30	Lunch time
13:30 – 13:40	Presentation by Matthew MAN, Schmidt Electronics Group Limited
13:40 – 13:50	Presentation by Johnson YIM, ETI Consulting Limited
13:50 – 14:00	Presentation by Rocky HO, Eternal Technologies Ltd.
14:00 – 14:10	Presentation by Damon TSANG, Convergence Systems Limited
14:10 – 14:20	Presentation by K.C. WONG, Pacific Mobile Limited
14:20 – 15:00	Lab Tour

以上大會程序如有任何更改，恕不作另行通知。

第一屆中國無線射頻識別基準測試論壇 暨 備忘協議簽訂儀式

主題：中國無線射頻識別基準測試方法與標準的展望

日期：2008 年 3 月 1 日 (星期六)

地點：香港科技大學夏利萊博士及夫人演講廳 (LT - C)

主辦機構：香港科技大學

時間	程序
09:00 – 09:30	嘉賓登記
09:30 – 09:35	香港科技大學副校長（研究及發展） 易東萊教授致歡迎辭
09:35 – 09:40	國家高技術研究發展計劃 (863 計劃) RFID 重大項目總體組組長及首席科學家 譚民教授致辭
09:40 – 09:45	香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心行政總裁 譚崇仁教授致辭
09:45 – 09:50	中國無線射頻識別基準測試聯盟介紹： 香港科技大學計算機科學及工程學系系主任 倪明選教授
09:50 – 10:10	備忘協議簽訂儀式
10:10 – 10:20	專題報告： 香港科技大學計算機科學及工程學系副教授 張成志博士
10:20 – 10:30	專題報告：中國科學院自動化研究所研究員 曾雋芳主任 講題： 中國RFID基準測試技術的前景展望
10:30 – 10:50	茶歇 (夏利萊博士及夫人演講廳外)
10:50 – 11:00	專題報告：北京郵電大學 李書芳教授
11:10 – 11:20	專題報告：中國電子標準化研究所資訊技術研究中心高級工程師 王文峰主任 講題： RFID 測試標準現狀
11:20 – 11:30	專題報告：山東標準化研究院 王明磊院長
11:30 – 11:40	專題報告：國家電子標籤產品質量監督檢驗中心 邊紅麗主任
11:40 – 11:50	專題報告：廣東省RFID 公共技術支持中心 王燕凌主任
11:50 – 12:00	專題報告：廣東省東莞市質量計量監督檢測所 谷厲文所長
12:00 – 13:30	午飯時間
13:30 – 13:40	嘉賓報告：興華電子集團有限公司 文振聲先生
13:40 – 13:50	嘉賓報告：ETI Consulting Limited 嚴岳翰先生
13:50 – 14:00	嘉賓報告：創皓科技有限公司 Mr. Rocky HO
14:00 – 14:10	嘉賓報告：Convergence Systems Limited 曾狄民先生
14:10 – 14:20	嘉賓報告：Pacific Mobile Limited 黃家昌先生
14:20 – 15:00	參觀實驗室

以上大會程序如有任何更改，恕不作另行通知。